## Нелинейная диэлектрическая восприимчивость растворов дипольных примесей в решетке квантовых параэлектриков

© С.А. Просандеев

Ростовский государственный университет, 344090 Ростов-на-Дону, Россия

(Поступила в Редакцию 23 ноября 2000 г. В окончательной редакции 26 февраля 2001 г.)

> Получено общее выражение, позволяющее проводить расчет нелинейной диэлектрической восприимчивости системы, находящейся во внешнем переменном поле и состоящей из дипольных туннелирующих и взаимодействующих друг с другом примесей, описываемых гамильтонианом поперечной модели Изинга, и решетки ионов, динамика которых дана в модели мягкой моды с учетом подавления возможного сегнетоэлектрического фазового перехода за счет нулевых квантовых колебаний. Показано, что релаксационные пики в диэлектрическом отклике могут быть многократно усилены из-за взаимодействия релаксаторов с мягкой модой. Получена общая формула, описывающая отклонение от закона Аррениуса в этом случае. Результаты работы могут быть использованы для описания недавних экспериментов, показывающих сильное влияние мельчайших концентраций изовалентных примесей на макроскопические свойства виртуальных сегнетоэлектриков.

Виртуальные сегнетоэлектрики КТаО<sub>3</sub> и SrTiO<sub>3</sub> известны тем, что хотя они и имеют огромную диэлектрическую проницаемость при низких температурах, сегнетоэлектрический фазовый переход в них не происходит вплоть до самых низких температур из-за его подавления нулевыми квантовыми колебаниями ионов [1]. Недавние эксперименты показали, что изотопическое замещение ионов кислорода в SrTiO<sub>3</sub> приводит к появлению фазового перехода [2]. Фазовый переход стимулируют и малые добавки, например 0.7% Са [3-5]. Однако во всех этих случаях дисперсия диэлектрической проницаемости мала и система ведет себя близко к тому, как должна себя вести мягкомодовая система с измененной температурой Кюри. Надо отметить, что температурное поведение диэлектрической восприимчивости вблизи фазового перехода отклоняется от закона Кюри-Вейсса изза нулевых квантовых колебаний. Это отклонение описано в работах [6,7]. Особо сложная ситуация возникает в тех случаях, когда дипольные примеси находятся в сравнительно глубоких потенциальных ямах, вследствие чего в системе появляется заметная дисперсия. В экспериментах по исследованию диэлектрических откликов в твердых растворах КТаО3: Li было обнаружено, что уже при самых малых концентрациях Li, порядка одного процента, диэлектрическая функция имеет гигантскую дисперсию, а релаксационный отклик имеет огромную величину в пике, во много раз превышающую диэлектрическую восприимчивость основной решетки [8,9]. Все эти данные показывают, что дипольные примеси в виртуальных сегнетоэлектриках влияют на восприимчивость решетки-хозяина, увеличивая ее. В свою очередь основная решетка влияет на примеси, усиливая дисперсию их диэлектрического отклика.

В [10,11] было показано, что из-за связывания сегнетоэлектрической мягкой моды с релаксаторами взаимодействие между примесями усиливается. Учет этого факта является важным для правильного описания диэлектрической восприимчивости рассматриваемых систем, но нельзя не учитывать и изменение свойств самой матрицы в результате ее взаимодействия с дипольными примесями. В настоящей работе рассмотрены оба вклада в результирующую диэлектрическую восприимчивость и показано, что первый вклад важен только при относительно больших концентрациях примеси, тогда как при малых концентрациях перенормировка свойств основной решетки более существенна. Кроме того, в настоящей работе подробно рассмотрен вопрос о зависимости диэлектрической восприимчивости от амплитуды и частоты внешнего поля. Показано, что из-за большой величины диэлектрической проницаемости виртуальных сегнетоэлектриков зависимость полного диэлектрического отклика от поля осложнена нелинейным вкладом примесей, что делает невозможным определение параметров разложения термодинамических потенциалов Гинзбурга-Девоншира в слабых полях.

Смешивание мод также рассматривалось раньше в применении к KDP [12,13] и идеальным PbTiO<sub>3</sub> и KNbO<sub>3</sub> [14], имеющим, по мнению авторов, смешанный порядок-беспорядок и мягкомодовый характер фазовых переходов. В [15] слэтеровская модель диэлектрического отклика модифицирована для случая, когда наряду с ионной поляризуемостью имеет место релаксационная поляризуемость. Проведенное в настоящей работе исследование существенно углубляет эти подходы путем учета квантовых эффектов в динамике решетки, туннелирования, взаимодействия между примесями, дисперсии и поляризации (как статической, так и возникающей во внешнем поле). Конечные формулы можно использовать для обработки имеющихся данных о твердых растворах виртуальных сегнетоэлектриков. Любопытно, что похожее поведение восприимчивости наблюдается и в более широком классе веществ — релаксорах. Однако в них роль квантовых колебаний ионов, подавляющих фазовый переход, играют случайные поля.

Запишем уравнение для матрицы плотности диполей,  $\rho_d$ , в приближении времени релаксации

$$d\rho_d/dt = [H_d\rho_d]/i\hbar - (\rho_d - \overline{\rho}_d)/\tau, \qquad (1)$$

где [AB] = AB - BA,

$$\overline{\rho}_d = \exp(-H_d/k_B T) / \operatorname{Sp}\left(\exp(-H_d/k_B T)\right) \quad - \quad (2)$$

усредненная по Больцману матрица плотности; гамильтониан диполей запишем в приближениях поперечной модели Изинга [16]:

$$H_d = -\Omega \sum_i s_i^x - 2\mu E \sum_i s_i^z - \lambda P_h \sum_i s_i^z - \sum_{i < j} J_{ij} s_i^z s_j^z, \quad (3)$$

 $P_h$  — поляризация основной решетки,  $\Omega$  — туннельный интеграл,  $\mu$  — дипольный момент примеси, E — внешнее электрическое поле,  $\lambda$  — константа связи поляризации и дипольного момента,  $J_{ij}$  — матрица взаимодействий дипольных моментов,  $s_i^z$  — квазиспиновый оператор. Подставляя (3) в (1) и выполняя преобразование Фурье, получаем

$$\xi \rho_d = -\Omega[s^x \rho_d] - u[s^z \rho_d], \qquad (4)$$

где

$$\xi = i\hbar\nu - \hbar\omega, \quad u = 2\mu E + \lambda P_h + J_0 \langle s^z \rangle.$$
 (5)

Здесь  $\nu = 1/\tau$ . Детали нахождения средних от матрицы плотности даны в Приложении.

Через эти средние можно выразить поляризацию диполей

$$P_d = 2\mu n_d \operatorname{Sp}(\sigma^z \rho_d) = \mu n_d (\rho_{d11} - \rho_{d22}).$$
 (6)

Подставляя формулы, полученные в Приложении, получаем

• 1

$$P_d = 2\mu n_d f(u),\tag{7}$$

где

$$f(u) = \frac{\iota \hbar \nu u}{4(\iota \hbar \nu - \hbar \omega)e_+} \operatorname{th} \frac{e_+}{k_B T}.$$
(8)

Видно, что зависимость от внешнего поля входит лишь в величину  $u = (2\mu E + \lambda P_h + J_0 \langle s^s \rangle)$ . Следовательно, производная по полю, которая необходима для нахождения восприимчивости, может быть найдена в следующем общем виде:

$$\chi_d = \varepsilon_0^{-1} dP_d / dE = \varepsilon_0^{-1} 2\mu n_d F \left( 2\mu + \lambda P'_h + J_0 \langle s^z \rangle' \right)$$
$$= 2\mu n_d (2\mu + \lambda dP_h / dE + J_0 \varepsilon_0 \chi_d / 2\mu n_d) F / \varepsilon_0, \quad (9)$$

где  $F = f'(u), u = 2\mu E + \lambda P_h + J_0 \langle s^z \rangle$ . Вычисляя производные, получаем

$$F = f'(u) = \left[16(1+i\omega\tau)e_{+}^{2}\right]^{-1} \left\{ (\Omega^{2}/e_{+}) \operatorname{th}(e_{+}/k_{B}T) + (u^{2}/k_{B}T) \operatorname{ch}^{2}(e_{+}/k_{B}T) \right\}.$$
 (10)

Первый вклад носит характер восприимчивости, эмпирически найденной Барреттом для квантовых параэлектриков [17]. Второй вклад имеет вид известной функции Ланжевена.

Восприимчивость дипольных примесей теперь можно найти из (9)

$$\chi_d = 2\mu n_d F \varepsilon_0^{-1} (2\mu + \lambda dP_h/dE) / (1 - J_0 F).$$
(11)

Для расчета восприимчивости решетки-хозяина рассмотрим соответствующий вклад в свободную энергию

$$F_h = \alpha p^2 / 2 + \beta p^4 / 4 + \gamma p^6 / 6 - \lambda n_d \langle s^z \rangle p - (E+e)p, \quad (12)$$

где *е* — случайное поле, создаваемое примесями, *р* — локальная поляризация, необходимая для расчета макроскопической поляризации по формуле

$$P_h = \int_{-\infty}^{\infty} p(e)f(e) \, de. \tag{13}$$

Здесь f(e) — функция распределения случайных полей. Из условий равновесия системы следует, что

$$\alpha p + \beta p^3 - \lambda \langle s^z \rangle - (E + e) = 0.$$
 (14)

Находя производную по Е, имеем

$$\chi_h = (1 + \lambda \varepsilon_0 \chi_d / 2\mu) / \varepsilon_0 A(T, p), \qquad (15)$$

где  $A((T, p(e)) = \alpha + 3\beta p^2 + 5\gamma p^4$ . Из уравнений (11) и (15) находим

$$\chi_d(p) = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{2\mu n_d F\left(\lambda + 2A(T, p)\mu\right)}{A(T, p) - J_0 A(T, p)F - \lambda^2 n_d F},$$
  
$$\chi_h(p) = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{1 - J_0 F + 2\lambda \mu n_d F}{A(T, p) - J_0 A(T, p)F - \lambda^2 n_d F}.$$
 (16)

Эти формулы надо усреднить по случайному полю *е*. Окончательно для суммарной восприимчивости получаем следующую формулу:

$$\chi = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} def(e) \frac{1 + 4\lambda \mu n_d F^* + 4\mu^2 n_d A(T, p) F^*}{A(T, p) - \lambda^2 n_d F^*},$$
(17)

где  $F^* = F/(1 - J_0 F).$ 

Полученное выражение для нелинейной диэлектрической восприимчивости твердых растворов виртуальных сегнетоэлектриков решает задачу определения ее зависимости от поля, температуры, частоты и амплитуды внешнего поля, поляризации, туннельного интеграла и энергии взаимодействия примесей. Видно, что при увеличении константы связи диполей с мягкой модой знаменатель выражения уменьшается, что может привести к многократному усилению релаксационных пиков в диэлектрическом отклике. Рассмотрим некоторые частные случаи.

1) u = 0 (линейная восприимчивость в парафазе)

$$e_{+} = \sqrt{(\Omega)^{2} + u^{2}/2} = \Omega/2,$$
 (18)

$$F = f'(0) = \left[2\omega(1+\omega\tau)\right]^{-1} \operatorname{th}\left(\Omega/2k_BT\right).$$
(19)

Видно, что в этом случае температурная зависимость восприимчивости повторяет квантовую формулу Барретта [17].

2) 
$$E \neq o, \ \Omega = 0$$
  
 $F = f'(u) = \left[4(1+\omega\tau)k_BT\right]^{-1} \operatorname{ch}^{-2}(u/2k_BT).$  (20)

Восприимчивость в этом случае совпадает с той, которую можно получить из функции Ланжевена, описывающей поляризацию упорядочивающихся диполей. Обратим внимание на то, что из-за резкой зависимости *F* от поля и из-за малости величины *A* в квантовых параэлектриках зависимость нелинейной восприимчивости в области слабых полей (до полей, соответствующих полному упорядочению дипольных примесей) на реально используемом в эксперименте интервале полей не может быть описана функцией, полученной из разложения Гинзбурга–Девоншира. Этот результат объясняет обнаруженную в [18] зависимость параметров разложения потенциала Гинзбурга–Девоншира в твердых растворах виртуальных сегнетоэлектриков от поля.

Из полученных данных можно найти также отклонение от закона Аррениуса

$$\tau^* = \tau / \Big[ 1 - (J_0 g + \lambda^2 n_d g / A) \Big], \qquad (21)$$

где  $g = (1 + i\omega\tau)F$  — величина, не зависящая от частоты, при высоких температурах  $\tau = \tau_0 \exp(U/k_B T)$ . Из полученной формулы видно, что расходимость времени релаксации может быть связана с прямым и косвенным взаимодействиями между примесями. Последнее существенно усиливается при малых А, т.е. при большой восприимчивости основной решетки. Эта формула может объяснить кажущееся замерзание диполей при некоторой температуре, что следует из обработки эксперимента эмпирической формулой Фогеля-Фулчера. В действительности отклонение от стандартной формулы Аррениуса может происходить как из-за связывания мягкой моды с примесными диполями, так и из-за замерзания диполей. Для выделения первого вклада желательно иметь формулу, в которую входят экспериментально измеряемые величины. Для получения такой формулы провели следующие упрощения:

$$\tau = \theta_0 e^{\frac{U}{k_B T}} \frac{4 + r\chi_\infty (4 + r\chi)}{4 + t\chi_\infty (4 + r\chi_\infty)}$$
$$\approx \theta_0 e^{\frac{U}{k_B T}} \frac{4 + r\chi}{4 + r\chi_\infty} \approx \theta_0 e^{\frac{U}{k_B T}} \frac{\chi}{\chi_\infty}, \qquad (22)$$

. .

где  $r = \lambda \varepsilon_0 / \mu \equiv \gamma / 3$ ,  $\chi_{\infty} = A^{-1}(T)$ . Подобная зависимость времени релаксации от диэлектрической проницаемости получена в [19]. Однако в нашем случае  $\chi_{\infty}$  есть функция температуры; кроме того, уточнить полученную формулу можно, используя первую оценку в (22). Полученная формула дает возможность выделить из экспериментальной зависимости времени релаксации вклад, обусловленный связыванием мягкой моды с дипольными моментами примесей. В [20] приведены экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что отклонение от закона Аррениуса происходит в соответствии с разработанной теорией.

Дипольные примеси наряду с усилением диэлектрической восприимчивости из-за связывания диполей с мягкой модой приводят и к подавлению больших значений восприимчивости в пике из-за действия случайных полей. Особенностью нашего рассмотрения является то, что случайные поля действуют на мягкую моду, приводя к ее ужесточению. Особенно большой эффект действия случайных полей в соответствии с экспериментом имеет место в пике восприимчивости, где средний квадрат поляризации особенно велик. В связи с этим пик восприимчивости сдвигается в область бо́льших температур, а вблизи точки фазового перехода восприимчивость уменьшается.

Полученные формулы легко обобщить на случай, когда имеется разброс времен релаксации, высот потенциальных барьеров и дипольных моментов уединенных диполей и кластеров. В этом случае появляется новая возможность усиления восприимчивости за счет взаимодействия больших кластеров с относительно малыми, уединенными диполями. Последние, преобладая количественно, играют в конечных выражениях ту же роль, что и мягкая мода, а кластеры выполняют роль диполей в нашей модели. В неупорядоченных кристаллах роль мягкой моды могут также играть полярные области. Эти вопросы выходят за рамки настоящего исследования и будут описаны в отдельном сообщении.

## Приложение

В матричном представлении (4) принимает вид

$$\begin{pmatrix} \xi \rho_{d11} + \Omega \frac{\rho_{d21} - \rho_{d12}}{2} & (\xi + u)\rho_{d12} + \Omega \frac{\rho_{d22} - \rho_{d11}}{2} \\ (\xi - u)\rho_{d21} - \Omega \frac{\rho_{d22} - \rho_{d11}}{2} & \xi \rho_{d22} - \Omega \frac{\rho_{d21} - \rho_{d12}}{2} \end{pmatrix}$$

$$=i\hbar\nu \begin{pmatrix} \overline{\rho}_{d11} & \overline{\rho}_{d12} \\ \overline{\rho}_{d21} & \overline{\rho}_{d22} \end{pmatrix}.$$
 (23)

Записывая сумму и разность между первым и вторым диагональными элементами (и между первым и вторым недиагональными элементами), имеем

$$\begin{split} \xi(\rho_{d11} - \rho_{d22}) + \Omega(\rho_{d21} - \rho_{d12}) &= i\hbar\nu(\overline{\rho}_{d11} - \overline{\rho}_{d22}), \\ \xi(\rho_{d11} + \rho_{d22}) &= i\hbar\nu(\overline{\rho}_{d11} + \overline{\rho}_{d22}), \\ \xi(\rho_{d21} - \rho_{d12}) - u(\rho_{d21} + \rho_{d12}) + \Omega(\rho_{d11} - \rho_{d22}) \\ &= i\hbar\nu(\overline{\rho}_{d21} - \overline{\rho}_{d12}), \end{split}$$

 $\xi(\rho_{d21} + \rho_{d12}) - u(\rho_{d21} - \rho_{d12}) = i\hbar\nu(\overline{\rho}_{d21} + \overline{\rho}_{d12}).$ (24)

Из этих уравнений можно получить, что

$$\rho_{d11} - \rho_{d22} = -\frac{i\hbar\nu u\Omega}{\xi(\xi^2 - u^2 - \Omega^2)} (\overline{\rho}_{d21} + \overline{\rho}_{d12}) - \frac{i\hbar\nu\Omega}{\xi^2 - u^2 - \Omega^2} (\overline{\rho}_{d21} - \overline{\rho}_{d12}) + \frac{i\hbar\nu(\xi^2 - u^2)}{\xi(\xi^2 - u^{P_2} - \Omega^2)} (\overline{\rho}_{d21} - \overline{\rho}_{d12}).$$
(25)

Для определения средних  $\overline{\rho}_d$  можно использовать собственные значения гамильтониана  $H_{d0} = -\Omega s^x + us^z$ 

$$e_{\pm} = \pm 2^{-1} \sqrt{\Omega^2 + u^2}.$$
 (26)

Здесь  $e_{\pm}$  — соответственно верхнее (большее по величине) и нижнее (меньшее по величине) собственные значения. Усредненную матрицу плотности теперь можно переписать в виде

$$\overline{\rho}_d = \exp(-H_d/k_B T)/2 \operatorname{ch}\left(e_+/k_B T\right).$$
(27)

Для нахождения матрицы плотности воспользуемся следующим очевидным выражением:

$$\rho_{dij} = \frac{\langle i|+\rangle \exp(-e_+/k_B T)\langle +|j\rangle + \langle i|-\rangle \exp(e_+/k_B T)\langle -|j\rangle}{2\mathrm{ch}(e_+/k_B T)},$$
(28)

где  $|+\rangle$  обозначает состояние с энергией  $e_+$ , а  $|-\rangle$  — состояние с энергией  $e_-$ .

Проекции собственных векторов на локализованные состояния найдем из уравнений

$$(-u/2 - e_{\pm})\langle \pm |1\rangle - (\Omega/2)\langle \pm |2\rangle = 0,$$
  
$$-(\Omega/2)\langle \pm |1\rangle + (u/2 - e_{\pm})\langle \pm |2\rangle = 0.$$
(29)

Из второго уравнения имеем

$$\langle \pm |2 \rangle = -\left[\Omega/(-u+2e_{\pm})\right]\langle \pm |1 \rangle.$$
 (30)

Используя условие нормировки,  $|\langle\pm|1\rangle|^2+|\langle\pm|2\rangle|^2=1$ и (30), получаем

$$\begin{split} |\langle \pm |1\rangle^2 &= (-u + 2e_{\pm})/4e_{\pm}, \\ |\langle \pm |2\rangle^2 &= (u + 2e_{\pm})/4e_{\pm}, \\ \langle 1|\pm\rangle\langle \pm |2\rangle^2 &= -\Omega/4e_{\pm}. \end{split} \tag{31}$$

Из (28) следует, что

$$\overline{\rho}_{d11} = 1/2 + (u/4e_{+}) \operatorname{th} (e_{+}/k_{B}T),$$

$$\overline{\rho}_{d22} = 1/2 - (u/4e_{+}) \operatorname{th} (e_{+}/k_{B}T),$$

$$\overline{\rho}_{d12} = \overline{\rho}_{d21} = (\Omega/4e_{+}) \operatorname{th} (e_{+}/k_{B}T).$$
(32)

Эти формулы дают температурную зависимость усредненной по Больцману матрицы плотности в рассматриваемом сложном случае связывания диполей с мягкой модой.

## Список литературы

- [1] K.A. Múller, H. Burkard. Phys. Rev. B19, 3593 (1979).
- [2] R. Wang, M. Itoh. Phys. Rev. B62, R731 (2000).
- [3] J.G. Bednorz, K.A. Müller. Phys. Rev. Lett. 52, 2289 (1984).
- [4] J. Dec, W. Kleemann, U. Bianchi, J.G. Bednorz. Europhys. Lett. 29, 31 (1995).
- [5] W. Kleemann, J. Dec, Y.G. Wang, P. Lehnen, S.A. Prosandeev. J. Phys. Sol. 61, 167 (2000).
- [6] А.Б. Рэчестер. ЖЭТФ 60, 782 (1971).
- [7] Д.Е. Хмельницкий, В.Л. Шнеерсон. ФТТ 13, 832 (1971).
- [8] U.T. Hochli, K. Knorr, A. Loidl. Adv. Phys. 39, 405 (1990).
- [9] V. Trepakov, V. Vikhnin, M. Savinov, P. Syrnikov, S. Kapphan, V. Lemanov, H. Hesse, L. Jastrabik. Ferroelectrics 235, 59 (1999).
- [10] B.E. Vugmeister, M.D. Glinchuk. Rev. Mod. Phys. 62, 993 (1990).
- [11] В.С. Вихнин. ФТТ 26, 906 (1984).
- [12] В.Г. Вакс. Введение в микроскопическую теорию сегнетоэлектриков. Наука, М. (1973). 327 с.
- [13] A. Bussmann-Holder, K.H. Michel. Phys. Rev. Lett. 80, 2173 (1998).
- [14] Y. Girshberg, Y. Yacoby. J. Phys.: Condens. Matter 11, 9807 (1999).
- [15] А.В. Турик. Изв. АН СССР. Сер. физ. 57, 35 (1993).
- [16] Р. Блинц, Б. Жекш. Сегнетоэлектрики и антисегнетоэлектрики. Мир, М. (1975). 398 с.
- [17] J.H. Barrett. Phys. Rev. 86, 118 (1952).
- [18] G.V. Belokopytov. Ferroelectrics 168, 69 (1998).
- [19] Г.И. Сканави. Физика диэлектриков. ГИТТЛ, Л. (1949). 500 с.
- [20] S.A. Prosandeev, V.A. Trepakov, M.E. Savinov, S.E. Kapphan, J. Phys.: Condens. Matter 13, 719 (2001).